

# INSTRUCTIONS POUR LE RESUME

A. Bernard, C. Delphine

Laboratoire  
IUT Clermont Auvergne, Site  
{nom.prenom}@uca.fr

**Mots-clés** : *résumé, colloque, présentation*

## 1 CONTENU

Le résumé de **400 mots maximum** doit décrire sommairement les travaux de recherche qui seront présentés les 5 et 6 juillet 2022.

La langue préférentielle pour les résumés est le français. Toutefois, les communications en langue anglaise sont acceptées et bienvenues.

## 2 PRESENTATION

Le résumé sera mis en forme selon le modèle de document en utilisant les styles définis. L'utilisation de titres et sous-titres n'est pas obligatoire.

### 2.1 Styles

Les tailles et styles préférés sont listés sur la Table ??.

Table 1. – *Taille des fontes et liste des styles prédéfinis dans Word*

	Taille	Style	Case
Titre	14 pts	Bold	Upper
Nom des auteurs	12 pts	Bold	Lower
Affiliation	10 pts	Normal	Lower
Mots clefs	10 pts	Normal	Lower
Texte principal	10 pts	Normal	Lower
Titre paragraphe 1	10 pts	Bold	Upper
Titre paragraphe 2	10 pts	Bold	Lower
Titre paragraphe 3	10 pts	Italic	Lower
Equation	10 pts	Normal	Lower
Légende Fig., Table	10 pts	Italic	Lower
Table	10 pts	Normal	Lower
Référence	10 pts	Normal+Italic	Lower

### 2.2 Figures et tableaux

Les figures, photos, tableaux et graphiques doivent être numérotés et leurs références doivent apparaître dans le texte principal.

Les légendes doivent être placées et centrées en dessous des figures ou photos et au dessus des tableaux.

## 2.3 Références

Les références seront rappelées dans le texte en utilisant des crochets [?, ?]. La liste des références est détaillée en fin de texte selon l'exemple ci-dessus.

## 3 ENVOI DE VOTRE RESUME

Les communications seront soumises sous format latex, en suivant les instructions données sur le site internet : <http://iutuca2022.sciencesconf.org/>

**Date limite** : 5 juin 2022

## Références

- [1] C. R. Paul, "*Introduction to Electromagnetic Compatibility*", John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992.
- [2] V. A. Rakov and M. A. Uman, "*Review and evaluation of lightning return stroke models including some aspects of their application*", IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, Vol. 40, n°4, pp. 403-426, November 1998.